



Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha
 Laboratoř ochrany radiového příjmu

Hvozdánská 3, 148 00 Praha 4, Czech Republic, tel. +42 2 7992242, fax. 7934660, tr. 121 747 vus c

TYPOVÉ OSVĚDČENÍ O ODRUŠENÍ

podle ČSN 33 4200, ČSN 34 2895 a ČSN EN 55 022

Podklad pro vydání rozhodnutí ČTÚ

č. j. TESTCOM 2802/1997

č. j. ČTÚ 115447/1997

číslo 552 A / 1997 platí do: ..odvolání.....

pro výrobek: Telefonní přístroj do zvláštního prostředí.....

typ ANETA 4FP 15324

Výrobce: Tesla Stropkov SR.....

Stupně radiového odrušení mez 2a, 2b, třída B.....

Toto osvědčení se vydává ve smyslu § 9 zákona č. 150/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích, § 20 zákona č. 30/68 Sb. a podle ČSN 34 2895 "Předpisy pro odrušení sdělovacích zařízení provedení" a ČSN EN 55 022 "Meze a metody měření charakteristik radiového rušení informačním technologickým zařízením" na základě protokolu o měření.

č. A - 374 / 1997

ze dne 28. 5. 1997.....

Typová zkouška odrušení je podkladem k vydání typového osvědčení o odrušení a provádí se u každého nového typu výrobku a při změně konstrukce, materiálu nebo technologie, mohou-li tyto změny mít vliv na odrušení výrobku, a při přenesení výroby do jiného závodu. Výsledek kontrolní zkoušky může mít vliv na pozastavení platnosti typového osvědčení o odrušení (ČSN 33 4200 čl. 63 bod g).

Praha, dne 30. května 1997

Technický a zkušební ústav
 telekomunikací a pošt Praha
 Hvozdánská 3, 148 00 Praha


Laboratoř ochrany radiového příjmu
 vedoucí laboratoře ochrany radiového příjmu

..... Karel Müller.....
 vedoucí laboratoře ochrany radiového příjmu



Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha
 Zkušební laboratoř č. 1063 TESTCOM, akreditovaná ČIA
 Laboratoř elektromagnetické kompatibility, Hvoždanská 3, 148 00 Praha 4
 tlf. +420 2 7992 125, fax. +420 2 7934588, svoboda@mailserv.testcom.cz

Protokol o zkoušce odolnosti

Č. protokolu:	EMS 351-131/97	Počet listů:	2
Čj. ČTÚ:	115447/97	Čj. EMC:	119/97
Čj. TESTCOM:	2802/97		
Zákazník:	TESLA Stropkov - Čechy, a.s. Gebauerova 1025 500 02 Hradec Králové		
Měřené zařízení:	Telefonní přístroj do zvláštního prostředí		
Výrobce:	Tesla Stropkov, SR		
Typ měřeného zařízení:	ANETA 4FP 153 24		
Výrobní čísla:	neuveďeno		
Normy:	ČSN 33 4000		
Datum přijetí do zkoušky:	14.8. 1997	Datum zkoušky:	14.8. 1997
Schválil:	Ing. Marek Svoboda CSc. Technický vedoucí laboratoře	Dne:	15.8.1997
	 Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha Hvoždanská 3, 148 00 Praha 4 Laboratoř elektromagnetické kompatibility Tel. (02)7992125, fax (02)7934588		

Akreditovaná laboratoř elektromagnetické kompatibility prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušek a nenahrazují jiné dokumenty, které jsou orgány státního dozoru požadovány podle specifických předpisů. Zároveň upozorňuje na to, že tento protokol neopravňuje připojení zařízení na telekomunikační síť ČR (k provozu v ČR). V žádném případě se protokol nesmí bez písemného souhlasu zkušební laboratoře reprodukovat jinak, než celý. Veškerá porovnání naměřených hodnot s hodnotami požadovanými a hodnotící výroky jsou mimo rámec akreditace podle ČSN EN 45 001

Při odkazech na laboratoř a její služby Vás žádáme o používání názvu laboratoře z hlavičky protokolu.

Zkouška odolnosti telekomunikačního zařízení proti přepětí a nadproudu

Číslo protokolu:	EMS 351-131/97	Datum měření:	14.8.97	Teplota:	25 °C
Prostředí :	Normální				
Použité přístroje	Generátor el. impulsů 10/700, typ SRG 502 AB EGU				
Norma:	ČSN 33 4000				
Indikace:	<p>Zkoušené zařízení bylo připojeno ke generátoru přepětového impulsu o max. hodnotě 1kV na AB drát telekomunikačního vstupu dle zapojení C, popsáném v ČSN 33 4000. Zařízení bylo napájeno ze ss zdroje 60V, 2 x 500Ω. Generátor přepětového impulsu 10/700 μs byl připojen pomocí oddělovací bleskojistky 230V. Zkoušené zařízení bylo zatíženo 10 impulsy při změně polarity po pátém impulsu. Impulsy následovaly po sobě s 1 minutovým zpožděním. Zkoušené zařízení bylo zkoušeno v provozním a klidovém stavu.</p>				
Měřil:	Ing. Pavel Vaculík				
Zhodnocení:	Zkoušené zařízení nebylo v průběhu zkoušky poškozeno.				